

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

09162811 A

(43) Date of publication of application: 20.06.1997

(51) Int. CI

(18)

H04B 10/28

H04B 10/26, H01S 3/096.

H04B 10/14, H04B 10/04,

H04B 10/06, H01S 3/00.

H04B 10/08

H018 3/133, (21) Application number:

(22) Date of filing:

07344880 06.12.1995

(71) Applicant: HITACHI LTD

HITACHI MICROCOMPUT SYST

LTD

(72) Inventor:

HANAWA HIROAKI HANEDA MAKOTO

(54) CHARACTERISTIC INFORMATION **GENERATING METHOD FOR** SEMICONDUCTOR DEVICE MOUNT MODULE, OPTICAL TRANSMITTER AND LASER DIODE. AND OPTICAL TRANSMITTER

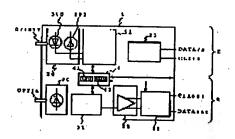
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To resolve defective extinction and delay in light emission due to difference between a temperature characteristic of a laser diode and a temperature characteristic of a circuit controlling the drive the laser diode.

SOLUTION: The optical transmitter 2 is provided with a nonvolatile storage means 43 storing characteristic information to decide a drive current of a laser diode 200 depending on a temperature and an object optical

output. A control means 41 selects the characteristic information depending on the temperature and the object optical output from a nonvolatile storage means 43 to control a drive current supplied from a driver circuit 21 based thereon. Thus, the laser diade 200 is driven without extinction error and delay in light emission.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出職公開發导

特開平9-162811

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

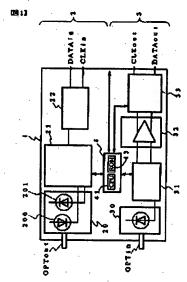
(51) Int.CL		载测配号	广内整理番号	ΡI						技術表示個形
H04B	10/28		•	HO4	B	9/00			Y	
	10/28			HOI	l,S	3/00			Z	
	10/14					3/096				
	10/04	•				8/133				
	10/06		•	H04	l B	9/00			K	
			密立部求	未放求	翻求	項の数14	FD	(全 18	頁)	最終質に続く
(21)此顧器号		特顧平7-344980		(71)1	山頂人	. 000005	108			
						株式会	性日立	製作所		
(22)出館日		平成7年(1995)12月	1		東京都	代田	区村田田	河台	図丁目 6 番池	
		*		(71) 8	山庭人					
						株式会	比日女	マイコン	シス	テム
				'						目22番1号
				(72) §	初音	培护	玥			**
						東京都	小平市	上水本町	5 T 1	日22261号 株
				1		式会社	アな日	イコンシ	ステ	ል ሶ ክ
				(72) 5	跨段道	**************************************	践			
						本京都	1年中	上水本町	5T	目20番1号 株
•						式会社	學立即	作所半署	体事	整部内
		*		(74) P	人町	非理士	玉村	静世		
				ļ ·						

(64) 【発明の名称】 中等体装留搭載モジュール、光トランスミッタ、レーザダイオードの特性情報作成方法及び光伝 送報費

(57)【要約】

【課題】 レーザダイオードの退度特性とそれを駆動制御する回路の温度特性の相違による消光不良や発光遅延を解消する。

【解決手段】 レーザダイオード(200)の駆動器流を温度と目標とする光出力とに応じて決定するための特性情報を保持する不揮発性配能手段(43)を備え、制御手段(41)が温度と目標とする光出力とに応じた特性情報を前記不輝発性配慮手段から選択し、それに基づいてドライン回路(21)が供給する駆動電流を制御する。これにより、消光誤差や発光遅延無くレーザダイオードを発光駆動することができる。



【特許請求の範囲】

【闘求項1】 第1の半郷体装置と

前配第1の半導体装置と特性が異なる第2の半導体装置 と

予め別定された。少なくとも剪記算1の半導体鉄圏の特性情報又は剪記第2の半導体装置の特性情報に応じて、少なくとも剪記第1の半導体装置又は剪記第2の半導体装置を制御するデータ処理装置とを備えて成るものであることを特徴とする半導体装置搭載モジュール。

(18 水項 2) 光通信用のレーザダイオードと | 前記レーザダイオードにその光出力を決定するための部 | 前電流を供給するドライバ回路と、

前記レーザダイオードの駆動電流を履度と目標とする光 出力とに応じて決定するための特性情報を保持する不復 発性配流手段と

【簡求項4】 廐記レーザダイオードの駆動電流を検出 する駆動電流検出手段を供え、前記飼御手段は当該駆動 電流検出手段が検出した情報をアクセス可能であること を特徴とする暗求項2記載の光トランスミッタ。

【請求項6】 顔起レーザダイオードの光出力を検出する光出力検出手段を供え、顔記制御手段は当該光出力検出手段が検出した情報をアクセス可能であることを特散とする請求項5 記載の光トランスミッタ。

【腺水項7】 顔配不恒発性記憶手段は、電気的に含き 込み可能な不輝発性半導体記憶慈麗であることを特徴と する腺水項6 記載の光トランスミッタ。

【請求項8】 前記制御手段は、前記データラッチ手段への創御情報を高次減少又は増加させながら、前記データラッチ手段に設定した制御情報によって発光されるレーザダイオードの光出力を前記光出力検出手段の検出情報に基づいて判定し、目標光出力に対応される前記配助電流検出手段による検出情報とそれ以下の規定の光出力に対応される前記配助電流検出手段による検出情報を取得する処理を、所要の雰囲気温度と光出力毎に行って、

目標光出力と雰囲気温度毎に前記レーザダイオードの船 動電流に関する特性情報を作成可能であることを特徴と する軸水項7記載の光トランスミッタ。

【臨球項9】 朝記データラッチ手段、前記光出力検出 手段による検出情報、前記駆動塔漁検出手段による検出 情報及び前記不得免性記憶手段を光トランスミッタの外 部からアクセス可能にするインタフェース手段を更に含 んで成るものであることを特徴とする臨球項7又は8記 報の光トランスミッタ。

(6) 【随水項10】 前記制御手段は、それが選択した特性 情報が目標とする光出力と、前記光出力検出手段によって検出される光出力とを比較し、その比較結果に基づいてレーザダイオードの発光特性の劣化を検出することを特徴とする請求項6乃至9の何れか1項項記載の光トランスミッタ。

【随求項11】 商起制御手段は、それが選択した特性 情報が目標とする光出力と 商配光出力検出手段によっ て検出される光出力とを比較し、その比較結果の相違を 相数する方向に別の特性情報を選択して採用するもので あるととことを特徴とする簡求項6乃至9の何れか1項 項配載の光トランスミッタ。

【鹽水項12】 雰囲気湿度を検出し、その検出情報を p配割御手段がアクセスすることを可能にする湿度検出 手段を見に備えて成るものであることを特徴とする請求 項2乃至11の何れか1項記載の光トランスミッタ。

【簡求項13】 請求項6 に配飲の光トランスミッタに 含まれるレーザダイオードの特性情報を作成する方法で あって、

光トランスミッタの雰囲気温度を所定に設定し、 簡記データラッチ手段への制御情報を漸次減少又は増加させながら、 簡配データラッチ手段に設定した制御情報によって発光されるレーザダイオードの光出力を光出力検出手段の出力によって利定し、 目標光出力に対応される削記 駆動電流検出手段による検出情報とそれ以下の規定の光出力に対応される前記配動電流検出手段による検出情報を取得する 割しの処理と

光トランスミッタの雰囲気温度を所定の割合で変更し、 pp記データラッチ手段への試御情報を源次減少又は増加 させながち、前記データラッチ手段に設定した試御情報 によって発光されるレーザダイオードの光出力を光出力 検出手段の出力によって判定し、目標光出力に対応され る前記駆動電流検出手段による検出情報とそれ以下の規 定の光出力に対応される前記駆動電流検出手段による検 出情報を取得する第2の処理と、

必要に応じて第2の処理を繰り返す第3の処理と、 前配目標光出力を変更し前配第1乃至第3の処理を繰り 返す第4の処理と、

前記第1乃至第4の処理によって得られた目標光出力と 雰囲気温度毎に得られた前記館動電流検出手段による検 ・ 出情報に基づいて、目標光出力と雰囲気温度毎に、レー

2

ザダイオードの駆動電流に関する特性情報を取得する第 5の処理とを含むことを特徴とするレーザダイオードの 特性情報作成方法。

【簡求項14】 請求項2乃至12の何れか1項記載の 光トランスミッタと光レンーパとを含む光伝送鉄圏であって、光レシーパは、 前記録御手段によってその時作感 様が決定される回路モジュールを含んで成るものである ことを侍敬とする光伝送鉄圏。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の周する技術分野】本発明は、個度特性等の特性が相違される複数の半導体接続を搭載したモジュール、例えばレーザダイオードを備えた光トランスミッタに飾り、特に、レーザダイオードの過度特性とそれを駆動制御する回路の温度特性の相違による不能台を解消する技術に関し、例えば、光伝送鉄環に適用して有効な技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ダブルヘテロ接合などを有するレーザダ イオード (以下単にLDとも称する) は、それに順方向 20 電流を流すと、それがある電流値以上になるとレーザ発 **緑を開始して、レーザ光を放出する。とのレーザ発振期** 始の電流をしきい値電流【thと言う。レーザダイオー Fに流すべき顕方向電流 I dの大きさは、必要な光出力 に応じて決定される。この順方向電流【dは、概略的 に、Ith+Imodと表すことができる。Imodを 変国電流と称し、必要な順方向電流のうち、変調電流を LDに流したりカットオフしたりすること(空間電流の オン/オフ刺剤と称する) によって、LDの光出力をオ ン/オフせるととができる。LDを用いた光通信ではそ 30 の光出力のオン/オフによって情報伝達を行う。光出力 のオン/オフの高速応答性を真現するためには、明方向 電流 I dのうち、変闘電流 I m o dをパルス状にオン/ オフすることが最も超ましい。

【0003】前記し口は、脚方向極液に対する光出力に 温度依存性を有する。そとで、例えば図9に示されるように、LDの駆動電液経路に配慮した電液減としてのトランジスタTr50のペース電圧を温度に応じて補正するために、当該電流減トランジスタTr50のバイアス 回路に、トランジスタTr51やダイオードDOのバンドギャップの湿度依存性を利用したペースバイアス回路を採用することができる。トランジスタTr52、Tr53を相違的にスイッチ副首することによって、LDの光出力をオンノオフ制御することができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、LDにおける前記温度特性は、図10に例示されるように温度によって大きく相違される。しから、しきい値電流と変調電流の特性も温度に応じてそれぞれ相違される。すなわち、所定の光出力を得る場合に必要なLDの順方向電 効

流は温度によって相違され、このとき、前記順方向電流 に含まれるしきい値電流も湿度に応じて独自に相違され る。したがって、前記順方向電流としさい値電流との登 分である変調電流も温度に応じてそれぞれ変化される。 図10において所定の光出力Pmを得るために必要なし きい値電流 | th(), lth()), lth(k) と変調電流 | mod (i)、 | mod (j), Imod (k) とは、例示された温度T (1)、T (j)、T (k)の夫々において大きく相違されている。 したがっ 10 て、ある一定の光出力を得る場合に必要な顧方向電流 | dは、図11に例示されるように、温度に対して非線形 的に変化される。同じく、しきい値電流と変闘電流も非 観形的に夫々変化される。 とれに対して、トランジスタ. やダイオードのバンドギャップの温度依存性を利用した 回路の温度に対する電流特性は、線形的に変化されるに 過ぎない。この相違により、トランジスタやダイオード のパンドギャップの温度依存性を利用したベースパイア ス回路では、温度変化に対するLDの駆動電流を高精度 に植食することができない。

は同様するこのとき、光通信等においてはLDから少なくとも所要の発光出力を得なければらない。そとで、LDに強す順方向電流をLDの温度特性に追従させるため、図9に例示されるように、LDの実限の発光出力をフォトダイオード(PD)でモニタし、モニタされた発光出力に応ずる電流が所要の発光出力に応ずる参照電位Vrefよりも小さいか大きいかをコンパレータ(CMP)で特定し、小さい場合にはトランジスタTr54を介してLDに流すバイアス電流を増す。しかしながら、そのようなフィードバック訓御によってバイアス電流を増やし、LDに流れる全体的な膨方向電流の合計をLDの温度特性に合わせるようなオートバワーコントロールを行っても、光出力のオン/オフ制御される電流は、図スタTr53によってオン/オフ制御される電流は、図えのそのときの温度特性に適合していない。例えば、図

11において、温度T(j)でLDに所要の発光出力を

得るために必要な脳方向電流を1d(」)、このときし

Dの駆動回路によって供給可能にされる駆動電流をIC

(1)とすると、その差分の電流は前記オートパワーコ

ントロールによってしDのパイアス電流に加えられる。 40 この差分の電流は変調電流としてオン/オフ制剤の対象 にされない。とれにより、変調電流をオフ状態(トラン ジスタTF53をオフ)にしたときの電流値がしきい値 電流よりも大きくなって消光不良を生じたり、変調電流 をオブ状態にしたときの電流値がしきい値電流よりも小 さくなって発光を延を生じたりする不能台が生ずる。

【0006】例えば図10において、風度T(k)の雰囲気中において、図9のトランジスタTr50に流せるところの変顕電流が、トランジスタTr50等の温度特性によって | 1 (| 1 < I mod(k)) であるとすると、発光出力Pmを得るために、図9のトランジスタT

r54にはバイアス電流 I2(I2>Ith(k))が 違される。そうすると、LDをオフ状態にするために変 鋼電流 I 1 がゼロにされたとき、L Dに違れるバイアス 電流は、そのときの温度T(k)におけるLDのしまい 値電流!しか(k)を越え、これによってLDは完全に 消光されない。また、図10において、温度T(i)の 雰囲気中において、図9のトランジスタT r 50に流せ るところの変調電流が、トランジスタTr50等の温度 特性によって I 3 (I 3 > I t h(i))であるとする と、発光出力Pmを得るために図9のトランジスタTr 10 54にはパイアス電流 | 4 (| 4 < | t h (₁)) が流 される。この状態でLDをオフにするために変関電流| 3がゼロにされると、LDに流れるバイアス電流は、そ のときの温度T())におけるLDのしきい値電流!(h (i) よりも小さくされ、これによって、次にしDを 点灯するときは、LDに流れようとする変調電流がその しさい値程圧(th(1)を越えるまでの遅延時間を待 って切めてLDが発光される。

【0007】本発明の目的は、レーザダイオードのよう な第1の半導体装置の特性とそれを駆動するような第2 の半導体装置の特性とが相違する場合の不都台を解消す ることにある。具体的な総様としては、レーザダイオー Fの湿度特性とそれを駆動試御する回路の湿度特性の相 遠による不都合を解消するととにある。例えば、変調電 液をオフ状態にしたときの電流値がレーザダイオードの しきい値電流よりも大きくなって消光不良を生じたり、 変調電流をオフ状態にしたときの電流値がレーザダイオ ードのしきい値電流よりも小さくなって発光遅延を生じ たりする不都合を解消することになる。更に、そのよう な不都合を高い辅度で解消できるようにすることにあ る。本発明の別の目的は、内部状態をLDの温度特性に **適合させることを初めとして、光トランスミッタや光伝** 送鉄窗の内部状態の設定を容易に且つ柔軟性をもって行 うととができるようにするととにある。

【0008】本発明の前記並びにその他の目的と转規な 特徴は本明細書の記述及び部付図面から明らかになるで あろう。

[0009]

【課題を解決するための手段】本類において関示される 発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば下記 40 の通りである。

【0010】すなわち、相互に特性の異なる第1の半端体験図(20)と第2の半導体験図(21)とを有する半導体装置搭載モジュール(1)において、予め測定された。少なくとも前配算1の半導体鉄圏又は第2の半導体鉄圏の特性情報に応じて、少なくとも第1又は第2の半導体装置を制御するデータ処理鉄図(4)をそのモジュールに搭載するものである。

【0011】具体的な庶様として、前記半導体鉄置搭載 助電流検出手段(A/D1、LAT1、A/D2、LAモジュールの一例である光トランスミッタ(2)は、光 50 T2)による検出情報とそれ以下の規定の光出力に対応

通信用のレーザダイオード(200)と、前記レーザダ イオードにその光出力を決定するための起動電流を供給 するドライバ回路(21、Tr1、Tr2)と、前記レ ーザダイオードの駆動電流を温度と目標とする光出力と に応じて決定するための特性情報を保持する不得発性記 焼手段(43)と、温度と目標とする光出力とに応じた 特性情報を前記不揮発性記憶手段から選択し、それに基 ついて前記ドライバ回路が供給する駆動電流を副剖する 制御手段(41、49)とを含む。これにより、レーザ ダイオードの温度特性とそれを配動副副する回路の温度 特性の相違による不都台を解消するととができる。例え は、そのときの使用雰囲気温度におけるレーザダイオー ドのしきい値電流に対応する特性情報と、必要な光出力 をその温度下で得るために前記しまい値電流に加えられ るべき変調電流に対応される特性情報とを選択すること により、消光誤差や発光透弧無くレーザダイオードを発 光駆動することが可能になる。

【0012】更に、ドライバ回路の制砂情報がセットさ れるデータラッチ手段(LAT5、LAT8)を含むこ とかできる。前記特性情報は、レーザダイオードの駆動 電流を温度と目標とする光出力とに応じて顔記データラ ッテ手段に直接設定可能な情報とすることができる。 【0013】前記レーザダイオードの駆動電流を検出す る駆闘電流検出手段(A/D1、LAT1A/D2、L AT2)を供えるとき、前記制御手段は当該配助電流検 出手段が検出した情報をアクセス可能である。そして、 前記ドライバ回路の制御情報がセットされるデータラッ チ手段(LAT5, LAT6)を含むとき、前記副御手 段は、前記駆動電流検出手段から得られる配動電流が前 起不揮発性記憶手段から選択した特性情報に対応される ように、前記データラッチ手段に制御情報をセットする ようにできる。このときの特性情報は、温度と目標とす る光出力とに応じてレーザダイオードに供給すべき飯動 電流情報とされ、データラッチ手段(LAT5、LAT 8) に直接設定可能なデータとは相違される。

【0014】 的記レーザダイオードの光出力を検出する 光出力検出手段(201、A/D3、LAT3)を供え るとき、胸起網卸手段は当該光出力検出手段が検出した 情報をアクセスすることができる。

40 【0015】前記不揮発性記述手段は、電気的に書き込み可能な不揮発性半導体記憶装置で構成することができる。

【0016】 南起料御手段は、前起データラッチ手段(LAT5, LAT6)への料御情報を漸次減少又は増加させながら、前起データラッチ手段に設定した評価情報によって発光されるレーザダイオードの光出力を開起光出力検出手段(201、A/D3、LAT3)の検出情報に基づいて判定し、目標光出力に対応される前記部助電流検出手段(A/D1、LAT1、A/D2、LAT2)による検出情報とそれ以下の規定の光出力に対応

7

される前記原跡電流検出手段による検出情報を取得する 処理を、所要の雰囲気温度と光出力毎に行って、目標光 出力と雰囲気温度毎に前配レーザダイオードの駆動電流 に関する特性情報を作成可能である。そのように、特性 情報を作成するために取得される情報は、個々の温度環 境下で光トランスミッタを実際に発光駆動させて取得し ているので、パイポーラトランジスタ等の温度特性も突 質的に脅虚されたことになり、個報性の極めて高い制御 が実現される。したがって、レーザダイオードとそれを 駆動するための周辺回路がどんな温度特性を持っていて 10 も、高い個額性をもってレーザダイオードの駆励電流な ど飼御することができる。

【0017】 町配データラッチ手段、 町配光出力換出手段による検出情報、 両配駆時電流検出手段による検出情報及び前配不御完性配焼手段を光トランスミッタの外部からアクセス可能にするインタフェース手段を更に含むことができる。 これにより、 インタフェース手段に評価用の外部整置を接続して、 面配特性情報を作成することができる。

【0018】 朝記神御手段は、それが選択した特性情報 20 が目標とする光出力と、前記光出力検出手段によって検出される光出力とを比較し、その比較結果に基づいてレーザダイオードの発光特性の劣化を検出することができる。 前記刺御手段は、それが選択した特性情報が目標とする光出力と、前記光出力検出手段によって検出される光出力とを比較し、その比較結果の相違を相殺する方向に別の特性情報を選択して採用するもととができる。 これによってレーザダイオードの部動電流刺劇の信頼性を長に向上させることができる。

【0019】光トランスミッタは更に、容闘気温度を検 30出し、その検出情報を前記制御手段がアクセスすることを可能にする温度検出手段(10、A/D4、LAT4)を含むことが可能である。

【0020】光トランスミッタに含まれるレーザダイオ ートの特性情報を作成するには、光トランスミッタの承 **聞気温度を所定に設定し、前記データラッチ手段への制** 御情報を漸次減少又は増加させながら、前記データラッ チ手段に設定した制御情報によって発光されるレーザダ イオードの光出力を光出力検出手段の出力によって料定 し、目標光出力に対応される前記駆動電流検出手段によ る検出情報とそれ以下の規定の光出力に対応される前記 駆動電流検出手段による検出情報を取得する第1の処理 と、光トランスミッタの雰囲気温度を所定の割合で変更 し、前記データラッチ手段への制御情報を漸次減少又は 増加させながら、前記データラッチ手段に設定した制御 ・ 情報によって発光されるレーザダイオードの光出力を光 出力検出手段の出力によって料定し、目標光出力に対応 される前記駆動電流検出手段による検出情報とそれ以下 の規定の光出力に対応される前記駆励電流検出手段によ る検出情報を取得する第2の処理と、必要に応じて第2 の処理を疑り返す第3の処理と、前記目標光出力を変更し前記第1万至第3の処理を繰り返す第4の処理と、前記第1万至第4の処理によって得られた目標光出力と算器気温度毎に得られた前記配動弯流検出手段による検出情報に基づいて、目標光出力と存留気温度毎に、レーザダイオードの駆動電流に関する特性情報を取得する第5の処理とを含むことによって実現できる。この処理は、前記副御手段が行っても、また、外部に接続したテスト若しくは評価用のホスト装置によって行うことができる。

【0021】光伝送鉄屋は、脚配光トランスミッタと共に光レシーバを含み、このとき、光レシーバは、脚配料御手段によってその動作感様が決定される回路モジュールを含むことが可能である。例えば、光レシーバに含まれるプリアンプにおける受信を号のダイナミックレンジを財配料御手段でプログラマブルに設定することができる。

[0022]

【発明の真施の形態】

《光伝送集體》 図1には本発明の一実施例に係る光伝 送鉄圏のブロック図が示される。光伝送装置] は、光ト ランスミッタ2と光レシーバ3を一つの回路基板上に借 えて成る。 削配光トランスミッタ2は、 それぞれ個別に 半導体装置又は半導体集積回路化されたLDモジェール 20. レーザドライバ21及びフリップフロップ回路2 2を構えて成る。第1の半導体装置の一例であるLDモ ジュール20はLD200とモニタ用のフォトダイオー ド (以下単にPDとも称する) 201を有する。第2の 半導体装置の一例であるレーザドライバ2 1はLD20 ()を駆動するECL回路を主体とする。前記フリップ回 路22は、クロックほ号CLKInに同期して供給され る入力データDATA + n をリシェービングしてレーザ ドライバ21に供給する。レーザドライバ21は、供給 されたデータに従ってLD200の変調制御可能電流を オン/オフ制御して、LD200の光出力のオンノオフ によって光ケーブルOPToutに情報を伝送する。 【0023】前記光レシーバ3は、それぞれ半導体集積 国路化されたビンフォトダイオード30、プリアンプ3 1. メインアンプ32及び出力パッファ33から成る。

0 ピンフォトダイオード30は光ケーブルOPTinに伝送されてくる光入力を電流に変換し、変換された電流はブリアンブ31で検出され且つ増幅される。メインアンブ32はブリアンブ31の出力をECLレベルに昇圧する。出力バッファ32はメインアンブ32の出力に基づいて出力データDATAoutと同期クロックCLKoutを出力する。

【0024】前記光トランスミッタ2と光レシーバ3は、その双方に共有される回路モジュールとして半導体 集積回路化されたマイクロコンピュータ4を有する。こ のマイクロコンピュータ4は、光伝送鉄置1を全体的に 9

制力する回路モジュールとされ、例えば、LD200の 温度特性を検出可能にし、それに基づいて作成されたデータテーブルを利用し、LDモジュール20が必要とする光出力や温度等に応じて、当該LD200の温度特性 に即して駆動電流を制御できるようにしたり、吸いは、ブリアンプ31における受價値号のダイナミックレンジを副卸したりする。即ち、このマイクロコンピュータ4は、予め到定された半導体鉄匠の特性情報に応じて半導体鉄匠を制御するデータ処理装匠の一門とされる。そしてこのマイクロコンピュータ4は、光伝送鉄匠1の外部 10ともインタフェース可能にされている。

【0025】 (光伝送鉄配の適用例) 図2には図1の 光伝送装置1の適用例が示される。光過信用の幹線(下 runk 2.4Gb/8)5にはマルチプレクサ8が 配置され、マルチプレクサ8にはATM(Asyncronous transfer mode) - LAN (Local area network). F TTC (Fiber to the home) . FTTH (Fiber to th e curb)の光通信回線が最線され、例えばATM-LA No. PBX (Privatebranch exchange) 7, ATM/ ブ (HUB) 8が代表的に接続され、ATMハブ8は、 光道信回根やイーサネットを介して複数のPCに接続さ れている。例えばハブ8やPBX7はスイッチマトリク スを備えたATM交換級を内蔵し、ATM交換機と光道 **個国際とのインタフェース部分に前記光伝送装置] が回** 根対応で配置されている。また、光通信回根に接続され たPCカード9は当故光過間回根とのインタフェース部 分に前記光伝送鉄匠1を有する。

【0026】 (光トランスミッタ) 図3には顔記光トランスミッタ2の詳細な一例が示されている。顔記LDドライバ21は、LD200に確すバイアス電流を決定するトランジスタTrlと、LD200をオンノオフ制御する対象電流としての変関電流を決定するトランジスタTr2を、電流復用のトランジスタとして借える。トランジスタTr3。Tr4は変顕電流のオンノオフを制御するスイッテング用のトランジスタである。顔記トランジスタTr1~Tr4はnpn型のバイボーラトランジスタとされる。

【0027】 倒記トランジスタTr3、Tr4 は並列接 続され、その共通エミッタが同記トランジスタTr2の コレクタに接続され、当該トランジスタTr2のエミッタは抵抗R2を介して負の電源電圧Vee(例えばー 5.2V) に結合されている。問記トランジスタTr3 のコレクタにはLD200のカソードが結合され、当該 PD200のアノードと開記トランジスタTr4のコレクタが接地電位のような他方の電源電圧(例えば0V) に共通接続されている。

【0028】的配トランジスタTr3、Tr4のスイッチング制御回路202は 図4にその詳細な一例が示されるように、トランジスタTr5とTr6の直列回路 と、トランジスタTr7とTr8の直列回路とが一対の 50

電源電圧Vcc、Veeの間に配置されている。トラン ジスタTr5~Tr8はnpn型パイポーラトランジス タとされる。トランジスタTr8、Tr8のベースは所 定の電圧でバイアスされ、トランジスタTァ5、Tァ7 の負荷抵抗として機能される。換官すれば、トランジス タTr5とTr6の直列回路と、トランジスタTr7と Tr8の直列回路は、それぞれエミッタフォロア回路を 機成し、トランジスタTェ5のエミッタが前記トランジ スタTr3のベースに、トランジスタTr7のエミッタ が前記トランジスタTF4のペースに結合されている。 【0029】前記トランジスタTr5、Tr7のベース は差時出力アンプ203の差動出力が供給され、その入 力が反転されると、トランジスタTr3とTr4のペー ス電位の状態が反転されるようになっている。 アンプ2 0 3 には前記フリップフロップ回路2 2 の出力が供給さ ns.

【0030】 顔配トランジスタTr3のベース電位が高レベルにされるとトランジスタTr3は飽和状態に移行され、トランジスタTr40ペースが高レベルにされるとトランジスタTr4は飽和状態に移行される。トランジスタTr3、Tr4の飽和状態への移行は相補的に行われ、これにより、トランジスタTr3、Tr4が相待的にスイッチング動作されることにより、電流壁トランジスタTr2を介してLD200にパルス状に変関電流が供給されることになる。

【0032】剪配PD201は抵抗R3に直列接続されて一対の電線電圧Vcc、Veeの間に逆方向接続状態で配置されている。PD201はLD200から出力される完光出力に応じた電流を流す。

【0033】 顧記マイクロコンピュータ4は、それぞれ内部バス40に結合された中央処理鉄圏(CPU)41. RAM(ランダムアクセスメモリ)42、ROM(リードオンリメモリ)43、49及びタイマ(TMR)48を有し、外部とのインタフェース手段として、アナログ人力回路46が内部バスに接続され、夏に、CPU41の暴走等を検出するためのウオッチドッグタイマ47が設けられて構成され、それら回路モジュールは単一の半導体基板に形成されている。前記RAM42はCPU40の作業領域又はデータの一時記憶領域とされる。前記ROM43は、副副用のテーブルなどのデータを格前するための電気的に書き込み可能な不振発性半導体記憶装置であり、例えば電気的に書き換え可能なフラッシュメモリ又はEEPROM(エレクトリカリ・イレ

ーザブル・アンド・プログラマブル・リード・オンリ・メモリ)若しくは電気的に書き込み可能であって熱外観 摘去可能なEPROM(エレクトリカリ・プログラマブル・リード・オンリ・メモリ)を採用することができる。 朝起ROM43は、CPU41の動作プログラムの格納用とされ、 曹換え可能なマスクROMによって構成することも可能である。尚、 プログラムとデータを単一のROMに格納してもよい。その場合に本実施冈の説明に適合するには、当該ROMは、電気的に春込み可能なROMによって構成されることになる。

【0034】前記アナログ入力回路44は、特に飼限さ れないが、4個のアナログ/ディジタル交換器A/D1 ~A/D4と夫々のアナログノディジタル変換器A/D 1~A/D4の出力をラッチして内部バス40に出力す るラッチ回路LAT1~LAT4を備える。特に飼設さ れないが、前記アナログノディジタル変換器A/D1~ A/D4は、8ビットの変換精度を持っている。前記ア ナログ出力回路45は、特に制限されないが、2個のデ ィンタル/アナログ変換器D/A 1、D/A2と、夫ャ のディジタル/アナログ変換器D/A1, D/A2の入 カディジタル信号を内部パス40から受け取るラッチ回 群しAT5、LAT6と、夫々のディジタルノアナログ 変換器D/A1、D/A2の出力アナログ信号の設形を 整形するパンドパスフィルタBPF1、BPF2を備え る。特に制限されないが、前記ディジタル/アナログ変 換器D/A1、D/A2は、8ビットのディジタル信号 を256階跡でアナログ信号に交換する。ラッチ回路し AT1~LAT6はCPU41のアドレス空間に配置さ れ、CPU41によって任意にアクセス可能にされる。 また、マイクロコンピュータ4は、ラッチ回路LAT1 ~LAT8等の内部回路を外部入出力回路48を介して 外部から直接アクセス可能な動作モードを備えている。 【0035】前記トランジスタTr2は、そのベースが 前記パンドパスフィルタBPF2の出力に結合される。 したがって、トランジスタTェ2は、バンドパスフィル タBPF2の出力電圧によって、そのコンダクタンスが 決定される。即ち、CPU41によってラッチ回路LA T6に設定されるディジタルデータが、光出力のオン/ オブ制御に従ってトランジスタTr3に流れる変調電流 を決定する。トランジスタTr2のコンダクタンス制御 を変調電流制剤と称する。

【0036】敏配トランジスタTr1は、そのベースが 朝配パンドパスフィルタBPF1の出力に結合される。 したがって、トランジスタTr1は、パンドパスフィル タBPF1の出力電圧によって、そのコンダクタンスが 決定される。即ち、CPU41によってラッチ回路LA T5に設定されるディジタルデータが、LD200に流 れるパイアス電流を決定する。トランジスタTr1のコ ンダクタンス副御をLDのパイアス電流制御と称する。 【0037】これにより、CPU41は、ラッチ回路L

AT5、LAT6に設定するディジタルデータに従っ て、しり200に流すことができる変調電流とバイアス 電流を個々にそして任意に制御することができる。 した がって、光伝送鉄屋1の使用条件に対してLD200等 の環度特性に即したデータをCPU4 1がラッチ回路し AT5, LAT6に設定することにより、換言すれば、 そのときの使用雰囲気温度におけるLD200のしきい 値電流に対応するデータをラッチ回路LAT5に設定 し、必要な光出力をその温度下で得るために剪記しまい 値電流に加えられるべき変関電流に対応されるデータを 10 ラッチ回路LAT6に設定することにより、消光線学や 発光透延無くLD200を発光駆動することが可能にな る。これについては以下にその詳細が記述されている。 【0038】 ことで、LD200は、図5に例示される ように、その変調電流!modと、しきい値電流lth は、それぞれ異なる温度特性を有し、その特性は温度に 対して非線形的とされている。また、図8に代表される ように、LD200の退接特性は製造プロセスの課差の **影響を受け、個体差を有している。また、図7に代表さ** れるように、トランジスタTr1、Tr2に流れる電流 は、湿度に対して線形的な湿度特性を有している。 この ように多岐に亘る温度特性を有するLD200やそのド ライバに対して、最適なデータをラッチ回路LAT5, LAT6に設定するために、各種条件の下で、必要な情 報を当該光伝送鉄屋 1 それ自体から取得できるととが望 ましい。前記アナログ入方回路4.4は、そのための利用 が考慮され、必要な情報を取得できるようにされてい

【0039】すなわち、前記アナログノディジタル変換 30 器A/D1の入力は、図3に示されるように、前記トラ ンジスタTrlのエミッタに結合され、CPU41は、 トランジスタTェーに流れるパイアス電流のアナログ/ ディンタル変換結果をラッチ回路LAT1を介して取り 込むことができる。同様に、前記アナログノディジタル 交換器A/D2の入力は前記トランジスタTr2のエミ ッタに結合され、CPU41は、トランジスタTr2に 流れる電流のアナログ/ディジタル変換箱具をラッチ回 路しAT2を介して取り込むことができる。 前記アナロ グノディジタル変換器A/D3の入力は前記モニタ用の PD201のアノードに結合され、CPU41は、PD 201に流れる電流のアナログ/ディジタル変換結果を ラッチ回路LAT3を介して取り込むことができる。前 記アナログ/ディジタル変換器A/D4の入力は、光伝 送鉄図1に実装され又は外付けされた温度センサ10の 出力に結合され、CPU41は、温度センサ10の出力 に対するアナログ/ディジタル変換結果をラッチ回路し AT4を介して取り込むととができる。 【0040】前記モニタPD201はオートパワーコン

【UU40】 関配モニタPD201はオートパワーコントロールにも利用できるようになっている。 すなわち、 LD200の実際の発光出力をPD201でモニタし、

モニタされた発光出力に応ずる電流が所要の発光出力に 応ずる参照電位Vrelよりも小さいが大きいかをコン パレータ11で判定し、その判定結果に応じ、トランジ スタTr1を介してLD200に流すパイアス電流を増 減するように構成されている。12は参照電位Vref を形成するAPC(オートパワーコントロール) 飼御回 路であり、LD200の実際の発光出力をPD201で モニタし、モニタされた発光出力に応ずる電流の平均値 とそのときのバッファ203(図4参照)の入力信号に 対する平均値 (マーク率) とに基づいて参照電位Vre 10 【を切り設定する。オートパワーコントロールは、 前駅 ディンタル/アナログ交換器D/Alの出力に基づくバ イアス電流制御に限しては必須ではない。何れか択一的 に利用することができる。或いは、ディジタル/アナロ グ変換器D/AIの出力に基づいてバイアス電流調御を 行う場合に、所要の発光出力が得られない場合を規定し て、前記オートパワーコントロールによるフィードバッ ク飼剤を重ねて行うようにしてもよい。但し、その場合 には、オートパワーコントロールによるフィードバック 系における制御量(バイアス電流の増減量)を比較的小 20 さくしておくととが窒ましい。

【0041】図3において13はLD200の発光異常 〈発光出力の征度低下〉を適知する副御信号である。C PU41はアナログ/ディジタル変換器A/D3とラッ チ回路LAT3を介してPD201の出力電流をモニタ し、それによって得られるLD200の実際の光出力と LD200の目標光出力とを比較し、実際の光出力が目 標光出力に対して所定よりも低下した状態を検出する。 14はトランジスタTr1、Tr2に流れるパイアス億 途、変顕電流の異常を通知する制御信号である。CPU 41は、トランジスタTェーに実際に流れるパイアス電 液をアナログ/ディジタル変換器A/D1とラッチ回路 LAT1を介してモニタし、ラッチ回路しATSとディ ジタル/アナログ変換器D/Ale介してトランジスタ Trlに流そうとするバイアス電流と比較し、その相違 に基づいて、バイアス電流の具含を検出する。同様にC PU41は、トランジスタTr2に実際に流れる変調電 流をアナログノディジタル変換器A/D2とラッチ回路 LAT2を介してモニタし、ラッチ回路LAT8とディ ジタル/アナログ変換器D/A2を介してトランジスタ Tェ2に流そうとする変図電流と比較し、その相違に基 づいて、変顯電流の異常を検出する。前記刺御信号1 3.14は、例えば光伝送鉄體1の内部又はその外部に 設けられた表示手段15に与えられることにより、対応 する状態を目視可能に表示させることができる。

【0042】(温度特性データの作成) LD200を 駆動するための変調電流調剤とバイアス電流制剤のため の温度特性データを作成する手順の一例を図8をも参照 しながら説明する。温度特性データは、特に制限されな いが、対象とされる光伝送鉄量1それ自体を図示しない

14 評価用のホスト鉄燈に接続して恒温チャンバーに入れ、 以下辟迹するように、所要の発光出力に対して確々の退 度毎に、その光出力を得るために必要な全体としての順 方向電流のデータと、そのときのしきい値電流に応する データを取得する。このとき、変調電流に応するデータ は、前記順方向電流に応ずるデータとしまい値電流に応 ずるデータとの差分として演算にて取得することができ る。光伝送鉄窗1とホスト鉄畳との接続はマイクロコン ピュータ4の入出力回路48を介して行われる。 このと き、マイクロコンピュータ4の内部は外部のホスト装置 から自由にアクセス可能な時作モードとされる。 【0043】先ず、光伝送鉄屋1の使用温度下の顧問下 min<T<Tmaxと、データを取得する時の温度増 加重del.Tをホスト鉄密に設定する(ステップS 1)。次にその使用温度範囲における温度の初期値下() をホスト袋鱧に設定する(ステップS2)。 特に条件が

ない場合にはTOFTminとする。更に、発光出力P 『の目的値LOをホスト鉄匠に設定する(ステップS 3)。そして、LD200に流す電流11の初期値を例 えばOに設定し、更に段階的な電流増加量de1.11 をホスト装置に設定する(ステップS4)。 これによっ てホスト鉄屋は、電流値0を出免点として、LD200 の電流増加量をdel. Ifずつ増加させるデータをラ ッチ回路LAT5に与える。これによってトランジスタ Tr1に流れる順方向電流が徐々に増加する。このとき ラッチ回路LAT6には、トランジスタTr2をカット オフ状態にするデータを与えておく。また、ホスト装置 は、LD200に対する電流の増加と共に、LD200 の発光出力に応ずるPD201からのデータをアナログ /ディジタル変換器A/D3とラッチ回路LAT3を介 してサンプリングする。そして、サンプリングした発光 出力PIがPI≥0.2LOであることを検出したとき は(ステップS5)、そのときの電流値のデータ【! 0. 2 (T) を前記アナログ/ディジタル交換器A/D 1とラッチ国路しAT1を介して取得し、図示しないワ ークメモリなどに格納する (ステップ56)。 更に回根 にして、トランジスタTェ 1 に流れる順方向電流を徐々 に増加させながら、LD200の発光出力に応ずるデー タをラッチ回路LAT3からサンプリングし、サンプリ ングした発光出力PIがPI≧0.8L0であることを 検出したときは(ステップS7)、そのときの電流館の データー(O. 8 (T) をラッチ回路しAT1を介して 取得し、図示しないワークメモリに格納する (ステップ S8)。更に続けて、トランジスタTrlに流れる脳方

向電流を徐々に増加させながら、LD200の発光出力

に応ずるデータをラッチ回路LAT3からサンプリング

し、サンプリングした発光出力PfがPf≥L0である

ことを検出したときは(ステップS9)、そのときの営

流館のデータ I ((T) をラッチ回路 L A T 1 から取得

し、図示しないワークメモリに格納する(ステップS)

0)。前記ステップS8で若しくは後の一連のデータを取得してからまとめて、そのときの個度におけるしまい値鑑流 | th(T)を消算して取得する。消算式は、特に制限されないが、| th(T) = If0.2(T) - 1/3×(If0.8(T) - If0.2(T))とされる。この消算式で取得されるしまい値鑑強のデータ | th(T)と前記電流のデータ | f(T)は、そのときのLDの過度特性に即した値とされる。上記処理は、データ検出時の設定過度Tが使用範囲の上限Tmaxに到達するまで、置度をdel、Tづつ増加して繰り遅され 10る(ステップS11、ステップ12)。

【0044】尚、ステップS5などにおいて、LD200の完光出力にはするPD201からのデータをアナログ/ディジタル変換器A/D3とラッチ回路LAT3を介してサンプリングして、そのときの完光出力Pfを検出するが、PD201の温度特性はLD200の温度特性に対してその変動量は3桁程度小さいので、PD201の温度特性を類視して完光出力Pfを検出しても、真質的に関題はない。仮にPDの温度特性を即題視しなければならないときは、校正された標準フォトダイオードを用いればよい。その場合には、PD201に代えて、LD200の完光出力を受ける標準フォトダイオードを搭載した測定治具を用いれば、PD201それ自体を標準フォトダイオードとする必要はない。

【0045】これにより、所定の光出力を得るために必 要な順方向電流に対応される!!(T)と、そのときの しきい値電流(Ith)に対応されるIth(T)が、 使用温度範囲Tmin<T<Tmaxにおいて、温度増 加量del. Tの刻みで得ることができる。このときの 各島度における変調鑑強(1mod)に対応される情報 30 は、「イ(T)- | th(T)によって得ることができ る。発光出力の設定を腐欠変えて間様の処理を行うこと により、様々の発光出力に対して上記データを取得する ことができる。そのようにして取得されたデータは、L Dの温度特性に関するデータとされる。したがって、上 紀データに従ってLDを駆動する場合には、CPU41 がラッチ回路LAT1、LAT2の値をサンプリング し、ラッチ回路LAT1の出力がしth(T)になるよ うにラッチ回路LAT5にデータを設定し、ラッチ回路 LAT2の出力が!!(T)-!th(T)になるよう にラッチ回路LAT6にデータを設定することになる。 このとき、ラッチ回路LAT5,LAT6へのそのよう な設定データを、前記図8のステップ充了後に、予め取 得して、種々の発光出力における各種度毎の1th (T)と|【(T)の情報に関連つけておくことができ

【0048】以上のようにして取得されたデータは、ホスト鉄屋がマイクロコンピュータ4のROM43の所定 領域にアーブル(温度特性データテーブル)として音き 込む。音き込まれたデータがレーザダイオードの特性情 50 報とされる。関記テーブルの構造については特化図示はしないが、第1の構造は、目標とする光出力にそれぞれ対応させて、履度毎に、朝記1!(T)と1th(T)の情報を持つ。この場合に、実際にしDを駆動するとき、CPU41は、目標とする光出力と温度に応じた!!(T)と1th(T)を選択し、I(T)-Ith(T)を演算し、その後で、ラッチ回路LAT1、LAT2の値をサンブリングして、ラッチ回路LAT1の出力が1th(T)になるようにラッチ回路LAT5にデータを設定し、ラッチ回路LAT2の出力が1!(T)-Ith(T)になるようにラッチ回路LAT6にデータを設定し、ラッチ回路LAT8にデータを設定し、ラッチ回路LAT8にデータを設定し、このは、

【0047】第2のテーブル構造は、目標とする光出力にそれぞれ対応させて、態度毎に、予めー「(T)ー| 1h(T)を演算しておき、If(T)ー| 1h(T)をは了くて、この場合には、実際にしりを駆動するとき。CPU41は、目標とする光出力と急度に応じたIf(T)ーIth(T)とIth(T)を選択し、ラッチ回路LAT1。LAT2の値をサンプリングして、ラッチ回路LAT1の出力がIth(T)になるようにラッチ回路LAT5にデータを設定し、ラッチ回路LAT2の出力がIf(T)ーIth(T)になるようにラッチ回路LAT6にデータを設定し、ラッチ回路LAT6にデータを設定し、ラッチ回路LAT6にデータを設定するととになる。高、第2のテーブル構造はIf(T)の情報を供せて持ってもよい。

【0048】第3のテーブル格造は、予め、目標とする 光出力にそれぞれ対応させて、温度毎に、 | f(T) -Ith(T)を資料し、ラッチ回路LAT1の出力を | th(T)にするのに必要なラッチ回路LAT5の設定 データと、ラッチ回路LAT2の出力を | f(T) - I th(T)にするのに必要なラッチ回路LAT6の設定 データとを取得しておき、目標とする光出力にそれぞれ 対応させて、温度毎に、上記ラッチ回路LAT5、LA T6に設定すべき情報を持つ。この場合、実際にしひを 駆動するとき、CPU41は、目標とする光出力と過度 に応じて選択した特性情報を直接ラッチ回路LAT5、 LAT6に設定すればよい。尚、第3のテーブル構造 は、前配第1又は第2ののテーブル構造と同じ情報を供 せて持つことができる。

) 【0049】上記処理はホスト装置が主体になって行う場合に限定されず、ホスト装置がステップS1~S4までの初期設定をマイクロコンピュータ4の内部に対して行い。その後、ホスト装置がマイクロコンピュータ4に対して所定のコマンドを発行することにより、上記処理をマイクロコンピュータ4が行ってもよい。このとき、ROM43がEPROMの場合にはテーブルの作成はEPROMライタを使用しなければならない。ROM43が電気的に音換可能なEEPROM又はフラッシェメモリで構成されている場合には、音換プログラムをROM49が保育する場合には、前記テーブルの作成を含めて

上記処理をマイクロコンピュータ41で行うことができ

【0050】(温度特性データテーブルの使用) RO M43に温度特性データテーブルが形成された光伝送法 礎1をシステム上で利用する場合には、CPU1は、当 故光伝送装置1が健かれている環境下での昇聞気温度を 温度センサ10からアナログ/ディジタル交換器A/D 4とラッチ回路LAT4を介して取得する。また、光伝 送続配】が出力すべき発光出力は、それが虚かれている 通信環境に従って物理的に決定さる性質のものであり、 例えば、CPU41の動作プログラム、又は外部からの 指示. 或いはディップスイッチのような回路からの信号 によってCPU41に通知される。 これによってCPU 41は、必要な発光出力と、検出した使用環境温度に対 応されるところの情報をROM43の温度特性データテ ープルから選択する。例えば温度特性データテーブルの 構造が前記第1の構造である場合には、CPU41は、 目標とする光出力と温度に応じた!((T)とIth (T) を選択し、 I f (T) - I th (T) を消算し、 その役で、ラッチ回路LAT1、LAT2の値をサンプ 20 リングして、ラッチ回路LAT1の出力がlth(T) になるようにラッチ回路LAT5にデータを設定し、ラ ッチ回路LAT2の出力がIf(T)-Ith(T)に なるようにラッチ回路LATBにデータを設定する。と れにより、LD200の実際の温度特性に即したしきい 値電流と変顕電流がLD200に与えられ、消光誤差や 発光遅延録くLD200を発光駆動することができる。 とくに、湿度特性データテーブルの作成のために取得さ れる情報は、個々の温度環境下で光伝送装置」を実際に スタ等の温度特性も実質的に考慮されたことになり、個 類性の極めて高い制御が実現される。 したがって、LD とそれを駆動するための周辺回路がどんな温度特性を持 っていても、高い個類性をもって制御することができ る。これにより、製造過程に置いては温度特性の題参が 不要であり、製造コストも着しく低減することができ

【0051】上記算盥気温度の検出とそれに応じた制御 **精報の設定は、タイマ48を利用して一定問題で行うよ** うにされる。これにより、使用温度条件が時間と共に変 40 化する場合にも、その変化に対応して、LD200を適 切なバイアス電流と変調電流で発光駆動することができ る。タイマ48の設定はCPU41が行うことができ

【0052】そして、光道信の休止タイミング、又はタ イマによって設定された一定時間毎に、CPU41は、 ラッチ回路LAT2を介して英限の変調電流を検出し、 ラッチ回路LAT1を介して実際のバイアス電流を検出 し、さらに、ラッチ回路LAT3を介してLD200の 実際の光出力を検出する。CPU41は、それら検出値 50

を、目標値と比較し、大きく相違する場合、例えば20 %以上の相違があるときは、例外処理を実行する。例え ば、LD200の発光異常(発光出力の極度低下)を検 出すると、CPU41は飼剤信号13にてそれを外部に 通知する。これを受ける遺信用のコントローラはエラー ステータスを通信回様に乗せたり、或いは通信そのもの を停止させたりすることができる。また、トランジスタ Tェ 1 に流れるバイアス電流が異常に低下した場合に は、CPU41は前記制砂信号14によってその旨を外 部に通知するととができる。また、CPU41は、発光 出力が所定の値(例えば目径値の20%減)よりも低下 した状態を一定期間検出したときは、LD200の特性 劣化と判定し、指定されている光出力に対して、設定す べき光出力を敗段階増すように、ラッチ回路LAT5。 LAT6にデータを設定するような処理を採用すること ができる。或いはそれに従って、温度特性データテーブ ルを更新することも可能である。この場合にはROM4 3はCPU41によって電気的に書き換え可能な不恒発 性半導体配性統置によって構成されていなければなら

18

【0053】以上本発明者によってなされた発明を実施 例に基づいて具体的に説明したが、本発明はそれに限定 されるものではなく、その要旨を透脱しない範囲におい て種々変更可能であることは言うまでもない。

【0054】例えば、温度特性データの取得において図 8に基づく説明では、トランジスタTr1に流れる鶯流 をモニタしてLD200に流れる電流を観測したが、そ れとは逆に、トランジスタTr2に電流を流してLD2 00に流れる電流を観測してもよい。また、低しきい値 **免光駆動させて取得しているので、バイボーラトランジ 30 管流のレーザダイオードを採用する場合には、しきい値** 電流分の温度特性を保護する亭も可能である。即ち、デ ータチーブルにおける温度と光出力にに応じたデータは 変図電流に関してとし、しさい値電流に関しては一定、 又は、制御幅を狭くすることが可能である。 [0055]

> 【発明の効果】本類において関示される発明のうち代表 的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば下記 の通りである。

【0056】すなわち、半導体装置搭載モジュールは、 それに搭載された半導体装置につき予め勘定された特性 情報に基づいてデータ処理装置がその半導体装置を制御 するから、搭載された複数の半導体装置間における特性 の相違に基づく不都台を解消することができる。

【0057】半導体搭載モジュールの一例である光トラ ンスミッタは、湿度と目標とする光出力とに応じた特性 情報を不恒免性配能手段から選択し、 それに基づいて前 記ドライバ回路がレーザダイオードに供給する駆励電流 を飼御するから、レーザダイオードの温度特性とそれを 駆動制御する回路の温度特性の相違による不都合を解消 することができる。例えば、そのときの使用雰囲気温度

におけるレーザダイオードのしきい値電流に対応する特 性情報と、必要な光出力をその温度下で得るために前記 しきい値電流に加えられるべき変調電流に対応される特 性情報とを選択することにより、消光誤差や発光透延録 くレーザダイオードを発光駆動するととができる。

【0058】個々の温度環境下で光トランスミッタを真 段に発光駆動させて、前記特性情報を作成することによ り、駆動回路に含まれるバイボーラトランジスタ等の温 度特性も実質的に脅盛されたことになり、虚弱性の極め て高い朝御が実現される。したがって、レーザダイオー 10 る手順の一例を示すフローチャートである。 ドとそれを駆動するための周辺回路がどんな温度特性を 持っていても、高い信頼性をもってレーザダイオードの 駆勁電流を制御することができる。その上、製造過程に **這いては温度特性の調整が不要であり、製造コストも巻** しく低減するととができる。

【0059】不揮発性記憶手段に格納された特性情報を 利用することにより、レーザダイオードの経年的な特性 劣化やによる光出力の変動や、駆動電流の変動に対し て、異常と検出することができるので、この点において 6. レーザダイオードの駆動電流制剤の信頼性を向上さ 20 せることができる。

【0060】前記光トランスミッタと共に光レジーパを 含んで光伝送鉄圏を構成するとき、耐配制御手段によっ てその光レシーバの動作賠繰も制御することにより、内 部状態をレーザダイオードの温度特性に適合させること を初めとして、光トランスミッタや光伝送装置の内部状 寒の設定を容易に且つ柔軟性をもって行うことができ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一真施例に係る光伝送装置のブロック 30 図である。

【図2】図1の光伝送装置を適用したネットワークのブ ロック図である。

【図3】光トランスミッタの一宾施門を示す説明図であ

【図4】レーザダイオードの変顕電流をオンノオフ制御 するトランジスタのスイッチング制御回路の一例回路図 である。

【図5】レーザダイオードにおける変調電流 1 m o d

と、しきい値電流 | thがそれぞれ異なる温度特性を有 40

するととを示す一例説明度である。

【図6】レーザダイオードの温度特性は製造プロセスの 誤差の影響を受けて個体差を有することを示す一例説明

20

【図?】レーザダイオードに駆動電流を流すためのバイ ボーラトランジスタの線形的な温度特性の一例を示す説 明図である。

【図8】レーザダイオードを駆動するための変調電流制 御とバイアス電流制御のための温度特性データを作成す

【図9】本発明者の検討に係るレーザダイオード駆動回 路の一例説明図である。

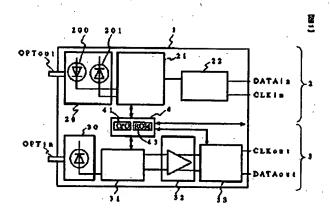
【図10】レーザダイオードの光出力とそれに必要な順 方向電流との関係を数程類の温度をパラメータとして示 したものにおいて消光不良と発光遅延を生ずる原因につ いて説明した一例説明図である。

【図11】レーザダイオードで所定の光出力を得るため の順方向電流と温度との関係の一例を示す説明図であ

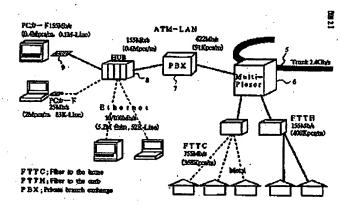
【符号の説明】

- 1 光伝送装置
- 2 光トランスミッタ
- 20 LDモジュール
- 200 LD (レーザダイオード)
- 201 PD(モニタ用のフォトダイオード)
- Tr 1 バイアス電流用の電流源トランジスタ
- Tr2 変質電流用の電流源トランジスタ
- Tェ3、Tェ4 変調制剤用のスイッチングトランジス
- 21 レーザドライバ
 - 3 光レシーバ
 - 30 ピンフォトダイオード
 - 31 プリアンプ
- マイクロコンピュータ
- 41 CPU (中央処理鉄置)
- 42 RAM
- 43 ROM
- アナログ入力回路 44
- 45 アナログ出力回路
- 4.6 外部入出力回路

[2]1]



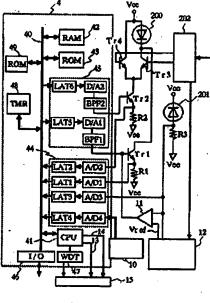
【図2】



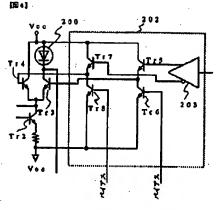
[図6]

90.00 90.00 90.00 90.00 10

(図4)

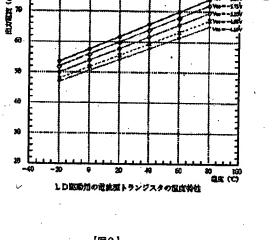


【図3】

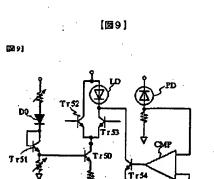


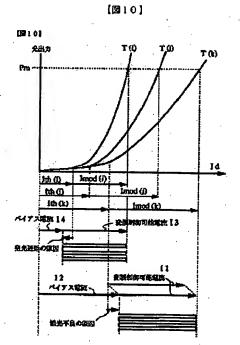
[図5]

(VE) 1



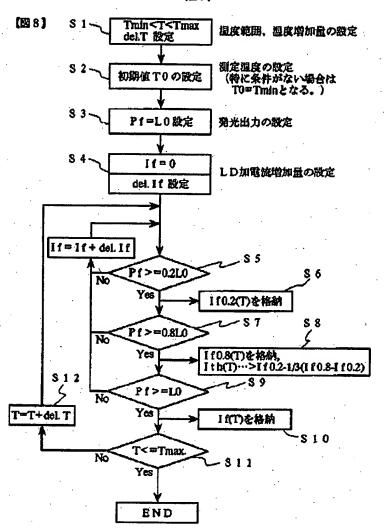
[図7]





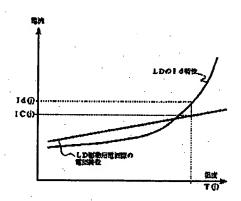
(14)

【8図】



[図11]

(B t 1)



フロントページの統き

(51) Int.Cl.* H O 1 S 3/90

3/00 3/096

3/133

H 0 4 B 10/08

庁内整理番号 F I

技術表示體所

```
【公報復制】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【邮門区分】第7部門第3区分
【発行日】平成14年3月29日(2002.3.29)
【公開番号】特開平9-162811
【公開日】平成9年8月20日(1997.6.20)
【年通号数】公開特許公報9-1629
【出版香号】特颐平7-344880
【国際特許分類第7版】
 H048 10/28
     10/26
     10/14
     10/04
     10/06
 H01S
    3/00
     5/042
     5/068
 H048 10/08
[FI]
 HO4B
     9/00
 HOIS
     3/00
     3/096
     3/133
     9/00
```

【手統領正書】

【提出日】 平成13年11月7日(2001.11.7)

【手統稿正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【伸正方法】変更。

【梅正内容】

【特許請求の範囲】

【簡求項1】 第1の半導体装置と、

前記第1の半導体装置と特性が異なる第2の半導体装置 と

予め側定された。少なくとも前記算1の半導体装置の特性情報に応じて、 少なくとも前記第1の半導体装置の特性情報に応じて、 少なくとも前記第1の半導体装置又は前記第2の半導体 禁置を糾御するデータ処理鉄置とを備えて成るものであ ることを特徴とする半導体鉄置搭載モジュール。

【請求項2】 光通信用のレーザダイオードと.

前記レーザダイオートにその光出力を決定するための駆 動電流を供給するドライバ回路と、

前記レーザダイオードの駆闘電流を温度と目標とする光出力とに応じて決定するための特性情報を保持する不穏

発性記憶手段と.

温度と目標とする光出力とに応じた特性情報を顧配不復 発性配便手段から選択し、それに基づいて簡配ドライバ 回路が供給する駆動電流を翻御する翻御手段と、を含ん で成るものであることを特徴とする光トランスミッタ。 【簡求項3】 ドライバ回路の制御情報がセットされる データラッチ手段を含み、簡配特性情報は、レーザダイ オードの駆動電流を温度と目標とする光出力とに応じて 簡配データラッチ手段に直接設定可能な情報を含むもの であることを特徴とする語求項2配載の光トランスミッ

【諸求項4】 前記レーザダイオードの駆動経流を検出する駆動経流検出手段を供え、前記制御手段は当該駆動経流検出手段が検出した情報をアクセス可能であることを特徴とする諸求項2配載の光トランスミッタ。

【随水項5】 前記ドライバ回路の剝砂増線がセットされるデータラッチ手段を含み、前記剝砂手段は、前記駅動電流検出手段から得られる駆動電流が前記不得発性記述手段から選択した特性情報に対応されるように、前記データラッチ手段に剥御情報をセットするものであることを特徴とする語水項4記載の光トランスミッタ。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.